PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 03122274 A

(43) Date of publication of application: 24.05.91

(51) Int. CI

C23C 14/40 H01L 21/203 H01L 21/31

(21) Application number: 01258675

(22) Date of filing: 05.10.89

(71) Applicant:

ASAHI GLASS CO LTD

(72) Inventor:

MIYAMURA KENRO KATAGIRI YOSHITAKA

(54) PRODUCTION OF THIN FILM AND DEVICE **THEREOF**

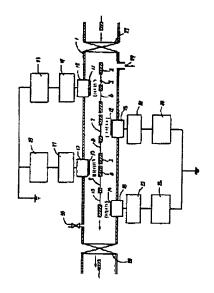
(57) Abstract:

PURPOSE: To stably obtain a stable discharge characteristic, uniform film thickness distribution and uniform film characteristics over a long period by alternately arranging targets for film formation on both surfaces of substrates apart to the distance at which the interference between high frequencies does not arise from the faced positions.

CONSTITUTION: The front and rear targets 11, 13 and 12, 14 of the device for inline production of thin films are alternately arranged apart to such distance at which the high-frequency powers to be impressed thereto do not interfere with each other. The distance to be parted is determined by the sizes of the cathodes and targets 11 to 14, the conditions of the film forming chamber, sputtering conditions, etc. Further, the substrates 5 to 10 and substrate holders 2 to 4 are rotated or advanced in parallel. The different regions of the substrate holders 2 to 4 act as anode in such a manner and the mutal interference between the front and rear high-frequency electric powers is lessened. The stable

film deposition is, therefore, executed.

COPYRIGHT: (C)1991, JPO&Japio



① 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-122274

61 Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)5月24日

C 23 C 14/40 H 01 L 21/203 21/31

S D 8520-4K 7630-5F 6940-5F

審査請求 未請求 請求項の数 5 (全5頁)

69発明の名称

薄膜製造方法および装置

②特 願 平1-258675

②出 願 平1(1989)10月5日

@発明者 宮村

賢郎

神奈川県横浜市鶴見区末広町1-1 旭硝子株式会社京浜

工場内

@発明者 片桐

良孝

東京都千代田区丸の内2-1-2 旭硝子株式会社内

勿出 願 人 . 旭硝子株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目1番2号

個代 理 人 弁理士 栂村 繁郎 外1名

明 紐 香

1,発明の名称

薄膜製造方法および装置

- 2 , 特許請求の範囲
 - (1) 高周波スパッタリング法により基板の表・ 裏両面に薄膜を形成する方法であって、表・ 裏のターゲットを、表・裏の高周波パワーが 相互に干渉しない距離に離隔して設けること を特徴とする薄膜製造方法・
 - (2) 高周波スパッタリング法により基板の表・ 裏両面に薄膜を形成するスパッタ装置であって、表・裏のターゲットを、表・裏の高周波 パワーが相互に干渉しない距離に離隔して設 けることを特徴とする薄膜製造装置。
 - (3) 表・裏の少くとも一方のターゲットが複数 個からなり、インラインに配置されている ことを特徴とする請求項1記載の薄膜製造 方法。
 - (4) 表・裏の少くとも一方のターゲットが複数

個からなり、インラインに配置されている ことを特徴とする額求項 2 記載の薄膜製造 な層

- (5) 離隔して設けた表・裏のターゲットの間に 適蔽部材を設けてなることを特徴とする請求 項2記載の薄膜製造装置。
- 3,発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、高周波スパッタリング法により基 板の表・裏両面に薄膜を形成するための薄膜製 造方法および装置に関するものである。

[従来の技術]

従来、基板の両面に、スパッタリング法により薄膜を形成する場合、第4図に示すような構成が一般的である。基板3および基板ホルダー2は2つの正対するターゲット11、12に挟まれた位置に置かれる。基板3および基板ホルダー2は、停止、回転、並進している場合係があるが、対向するターゲット11、12の相対関係は不変である。このため、高周波(RF)電力を

特開平3-122274(2)

ターゲットに供給して放電させる、いわゆる 高周波スパッタリングの場合には、対向する ターゲット11、12に供給される高周波電力の間 で干渉が起こり放電が不安定になる。 著しい場 合にはアーキングの頻発により正常なスパッタ リングが行えないことになる。

特に、大型の量産装置では、例えば多層膜を 形成する場合のように、2個以上のターゲット が設置され、同数の高周波パワーが投入される

ることを特徴とする薄膜製造方法を提供するものである。

また本発明は、高周波スパッタリング法により基版の表・裏両面に薄膜を形成するスパッタ装置であって、表・裏のターグットを、表・裏の高周波パワーが相互に干渉しない距離に 腱隔して設けたことを特徴とする薄膜製造装置を提供するものである。

ここで基板の表・裏とは、一方の面を表面と呼んだとき他の一面を裏面と呼ぶことに由来しているものであって、格別の差別を意味するものではない。

第1図に本発明の実施例のインライン薄膜製造装置の要部を示す。本発明の構成を第1図に限用いて説明する。ただし、本発明はこの図に限定されるものではない。本発明の方法お表で設置では、従来は対向して配置されていた表で顕のターゲットを、該表・裏のターゲットを、該ののサージをはいまする。この離隔した交互配置とする。この離隔する

場合が多い。このような場合には複数の高周波パワー間の相互干渉により、膜特性の面内均一性や時間的安定性が著しく変化し、しかも、その変化に一定の傾向がなく再現性に乏しいため、制御が難しいという問題があった。

[発明の解決しようとする課題]

本発明の目的は、このような問題点を改善し、安定な放電特性、均一な膜厚分布および一様な膜特性を長時間に渡って安定に得ることができる高周波スパッタリング法による薄膜製造方法および装置を提供することにある。

[課題を解決するための手段]

本発明のスパッタ装置は、基板の両面に成膜 するターゲットが、対向する配置から高周波間 の干渉の起こらない距離まで離れた、交互配置 ターゲットを有している。

即ち本発明は、高周波スパッタリング法により基板の表・裏両面に薄膜を形成する方法であって、表・裏のターゲットを、表・裏の高周波パワーが相互に干渉しない距離に離隔して設け

距離はカソードやターゲットの寸法、成膜室の 幾何学的条件、スパッタ条件等により決定でき る。さらに基板および基板ホルダーは回転また は並進させることにより、形成される薄膜の厚 さの均一化を図ることができる。

第2図には本発明の装置の実施例としてターゲットがインラインに配置されて多層膜を形成できる、いわゆるインラインスパッタ装置を示した。 基板の表面をスパッタするターゲット と裏面をスパッタするターゲットは基板の両側に、かつ適切な距離を隔てて交互(千鳥)に配置されている。

また、表・裏の高周波パワーの相互干渉の防止効果を高めるため、本発明の装置において離関して設けた表・裏のターゲットの間に電磁波を遮蔽する機能をもつ部材を設けることができる。といいる目的に適うよう選ぶことができる。形状としては例えば板状、箱状などを選ぶことができる。

もののほか、例えばブロック状のものの如く 厚さの大きい基体であってもよい。

[作用]

高周波放電においても直流(DC)放電の場合と同様に、ターグットは陰極(カソード)として、基板および基板ホルダーは陽極(アノード)として動作する。

また本発明において、被薄膜形成物は板状の

即ち、従来の対向ターゲットの配置を示す
第4図において、対向する2つの陰極15、16に
対し、基板5又は基板ホルダー2の同じ部分の
裏のの陰極が、ひとつの陽極を共用して
のため、2つの高明ではいるの
ことにの干渉が非常に大きい。本発明ではための
2つの対向する陰極を、お互いに離すための
裏なる領域が陽極として
板裏の

対向させた場合には、基板ホルダー内の膜厚分布が約±10%であったものが、ターゲット①と②を 800mm離すことにより約±5%と光に改善された。なお、本実施例ではターゲット①と②の間に箱型の接地された遮蔽板を置いて、干渉効果を低減させている。

第3図に別の実施例として、回転する円板状態でポルダー2を有する両面スパッター装置の例を示す。第3図において、基板ホルダーとに複数個の基板5、6などを装着し、外部回転の基板5、6などを装着し、外部回転のある。表類両面の高周波カリード15、16はよりのはこれで配置されて、加りので変形は、極少に抑えられ、安定な関付けが実現されている。

[発明の効果]

以上説明したように、本発明は基板の表面と 裏面のそれぞれに薄膜を形成するためのター ゲットを、安・裏の放電パワーがお互いに干渉

[実施例]

第2図に、本発明の実施例としてインライン 型で多層膜を形成できる両面スパッタ装置の場 合の例を示す。基板ホルダーにマウントされた 複数の基板は、搬送系によりドアパルブ①から 成膜室に入り、ターゲット①~⑥の前の成膜 ソーンを順次通過して、多層膜が両面に形成さ れ、ドアバルブ②より出ていく。 基板ホルダー は、新しい基板をマウントして、一定間隔で成 脚室に搬送される。成膜室には、常時数台の基 板ホルダーが存在している。通常は表裏同じ膜 構成になるので、ターゲット①と♡、◎と④、 **⑤と⑥は、それぞれ同じ材料である場合が多** い。第2図では、簡単のため、ガス導入系、排 気ポートは省略してある。 本実施例では、ター ゲットサイズは、200 巾×600 高mmで垂直に保 持されている。それぞれのターゲット間の間隔 を800mm とすることで、基板ホルダー(500 高 × 600巾 mm) 内にある基板の膜厚分布が改善さ れた。例えば、単個膜で、ターゲットのと②を

しないように、距離を持たせて配置することにより、放電の安定、成膜された海膜の特性の改善、特に膜障の均一性、時間的な安定性が著しく改善されるという効果がある。

4, 図面の簡単な説明

第1 図は本発明の装置の実施例の要部の模式図、第2 図は本発明の実施例のインラインスパッタ装置の水平断面図、第3 図は別の実施例の断面図、第4 図は従来例の模式図である。

第1 図、第3 図および第4 図における符合は 次の通り。

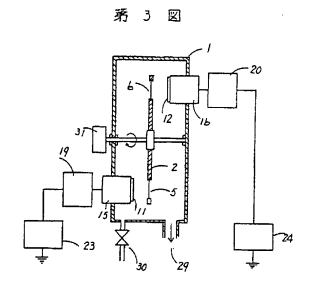
- 1 · · · 真空相
- 2、3,4…・基板ホルダー
- 5, 6, 7, 8, 9, 10… . 基板
- 11、13……表面スパッタ用ターゲット
- 12、14……裏面スパッタ用ターゲット
- 15、17……表面スパッタ用カソード
- 16. 18……裏面スパッタ用カソード
- 19, 20, 21, 22……マッチング回路
- 23, 24, 25, 26… 高周波電源

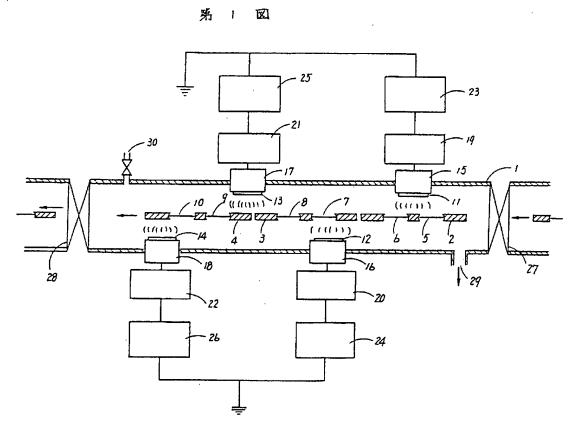
27, 28……ドアバルブ

29 · · · 真空排気口

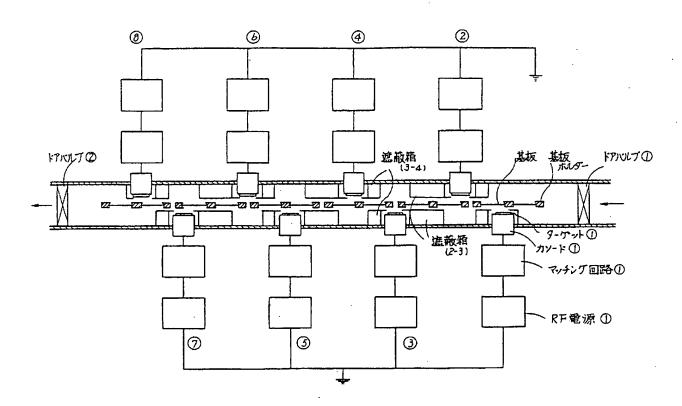
30… … ガス導入質

31……基板ホルダー回転用モーター





第 2 図



第 4 図

